вие гравитационной волны; остальные коэффициенты описывают фононные возмущения, индуцированные исключительно гравитационной волной.

Поскольку $\rho_0 < \rho < \infty$, $\rho_0 > 0$ для всех решений, то наша фононная модель [несингулярна. В области $\rho \rightarrow \rho_0$, $|f^2|$, $|f^+|$, $|f^-| \rightarrow |f^2|_{max}$, $|f_{max}^+|$, $|f^-|_{max}$ фононное поле, индуцированное гравитационной волной, характеризуется максимальной константой связи.

Выше мы рассматривали неограниченную среду. Для прикладных целей интересно обратиться к ограниченному объему цилиндрической формы: $0 \le z \le l$, $0 \le \rho \le R$ (или $R_1 \le \rho \le R_2$) (модель гравитационного детектора). Однородный цилиндр уже был рассчитан в работе [6]. Наши расчеты позволяют перейти к анализу той же задачи с учетом неоднородностей такого гравитационного детектора, в частности связанных с возможным наличием спиральных дислокаций и дисклинаций.

Автор выражает благодарность Д. В. Гальцову и В. Н. Руденко за внимание к работе.

ЛИТЕРАТУРА

[1] Серебряный Е. М.//ТМФ. 1990. 83, № 3. С. 428. [2] Серебряный Е. М.//ТМФ. 1991. 86, № 1. С. 81. [3] Dyson F. J.//Astrophys. J. 1969. 156. P. 529. [4] Esposito F. P.//Ibid. 1970. 165—170. Р. 165. [5] Misner C. W., Thorne K. S., Wheeler J. A. Gravitation. San Francisco, 1973. [6] Paik H. J., Wagoner R. U.//Phys. Rev. 1976. D13. P. 2694.

Поступила в редакцию 15.04.92

ВЕСТН. МОСК. УН-ТА. СЕР. 3, ФИЗИКА. АСТРОНОМИЯ. 1993. Т. 34, № 3

УДК 548.732

ТОНКАЯ СТРУКТУРА РЕНТГЕНОВСКИХ ПУЧКОВ НА ВЫХОДЕ ЛЕНТООБРАЗНОГО ВОЛНОВОДА

В. А. Бушуев, М. Н. Оруджалиев (кафедра физики твердого тела)

В рамках волнового подхода и приближения геометрической оптики исследованы особенности формирования тонкой структуры рентгеновских пучков на выходе лентообразного волновода. Показано удовлетворительное согласие с известными экспериментальными результатами Мингазина и др.

Целый ряд прикладных задач требует создания рентгеновских волноводов, основанных на явлении многократного полного внешнего отражения (ПВО) и позволяющих осуществлять коллимацию и транспортировку жесткого рентгеновского излучения с длиной волны $\lambda \sim 1$ Å [1].

В работах [2, 3] предложен метод получения узких малорасходящихся рентгеновских пучков с помощью бесщелевого коллиматора (БК), состоящего из двух пластин, прижатых друг к другу полированными поверхностями. Такой коллиматор представляет собой частный случай лентообразного волновода (ЛВ) с эффективной шириной канала $2d \sim 0.2-1$ мкм, определяемой при контактировании реальных поверхностей величиной макро- и микронеровностей. В работе [4] показана возможность распространения ограниченного числа ($n \sim 1-5$) локализованных волноводных мод рентгеновского излучения в тонкопленочных структурах, состоящих из чередующихся слоев «легкого» и «тяжелого» материалов толщиной 10—40 нм (см. также [5]). Возбуждение волноводных мод экспериментально реализовано в рентгеноводе на основе тонких слоев тантала и алюминия [6]. Такие слоистые структуры могут использоваться для построения источников коллимированного рентгеновского излучения с фокусом микронных размеров [7, 8].

С помощью фотометодики обнаружено [2, 3], что на выходе БК рентгеновские пучки обладают тонкой полосчатой структурой, зависящей от взаимного расположения оси коллиматора и фокуса рентгеновской трубки. Если фокус перпендикулярен отражающим плоскостям и симметричен относительно оси БК, то изображение на фотопленке имеет вид однородного симметричного штриха. С увеличением угла фо между осью БК и центром фокуса помимо центрального штриха слева и справа от него появляется система равноудаленных полос равной ширины. При углах фо больших некоторого критического центральный штрих пропадает, а выходящий пучок расщепляется на два, каждый из которых имеет полосчатую структуру с угловым расстоянием между полосами порядка 10 угл. с. Во многом аналогичная структура с максимумами и минимумами интенсивности обнаружена также при коллимировании мягкого рентгеновского излучения лазерной плазмы (λ~ ~ 8 --25 Å, d=100 мкм) [9] и K_{α} -линии кремния (λ =7,13 Å, d ==З мкм) [7].

Образование тонкой структуры пучков объяснено в [3] тем, что при изменении угла скольжения каких-либо лучей из расходящегося пучка излучения от фокуса трубки последнее отражение луча перед выходом из БК происходит то от одной, то от другой поверхности. Данное объяснение является в целом справедливым, однако в [3] допущен ряд неточностей, что не позволяет считать соответствующие результаты вполне исчерпывающими. Так, рассуждения о размерах участка фокусного пятна на аноде трубки, с которого испускается пучок, не совсем корректны, поскольку все точки фокуса испускают сферические волны, попадающие на входной торец БК. На рассчитанных в [3] угловых профилях пучков интенсивность в минимумах обращается в точности в. нуль, что находится в противоречии с проведенными там же и в [7, 9] измерениями, а также с простым анализом влияния угловой расходимости падающего пучка на распределение интенсивности на выходе. рентгеновода.

В настоящей работе рассмотрена задача о транспортировке ренттеновского излучения в ЛВ в волновом подходе, а также в рамках геометрической оптики, где проведен детальный анализ дифференциальното распределения интенсивности на выходе прямого ЛВ.

Рассмотрим ЛВ, образованный поверхностями A и B длиной l с шириной зазора 2d (рис. 1). Остановимся вначале кратко на волновом анализе поля в ЛВ и обсудим критерии справедливости приближения геометрической оптики. Предположим, что зависимость поля от продольной (вдоль оси ЛВ) координаты z имеет вид E(x, z) = $=E(x) \exp\{i\gamma z\}$, где γ — подлежащая определению постоянная распространения. В силу симметрии задачи поля́ не меняются вдоль оси y, параллельной отражающим плоскостям. Электрическое поле E, поляризованное вдоль оси y (*TE*-моды, $E_z=0$), удовлетворяет волновому уравнению [10]

$$\partial^2 E / \partial x^2 + (\varepsilon k^2 - \gamma^2) E = 0,$$

где $k=2\pi/\lambda$, $\varepsilon(x)$ — диэлектрическая проницаемость ($\varepsilon=1$ в области

(1)



Рис. 1. Трасктории распространения рентгеновских лучей в плоском лентообразном волноводе

|x| < d и $\varepsilon = 1 - \delta + i\beta$ при |x| > d). Уравнение (1) справедливо и для проекции магнитного поля на ось у (*TM*-моды, $H_z=0$). Остальные компоненты полей находятся обычным образом [10].

Из (1) следует, что

$$E(x) = B_1 \exp\{-\varkappa_1 x\}, \qquad x \ge d,$$

$$E(x) = A_1 \exp\{i\varkappa_2 x\} + A_2 \exp\{-i\varkappa_2 x\}, \quad |x| \le d,$$

$$E(x) = B_2 \exp\{\varkappa_1 x\}, \qquad x \le -d,$$
(2)

где

Очевидно, что волноводный режим реализуется при условии $k \not| \epsilon < \langle \gamma < k \rangle$. Используя непрерывность электрического и магнитного полей на границах $x = \pm d$, легко получить из (2) дисперсионные уравнения соответственно для четных и для нечетных мод:

$$w = u \operatorname{tg} u, \ w = -u \operatorname{ctg} u, \tag{3}$$

где введены обозначения $w = \varkappa_1 d$, $u = \varkappa_2 d$.

Величина у определяется путем совместного решения (3) с уравнением связи $u^2 + w^2 = r^2$, которое в координатах и и w представляет собой окружность с радиусом $r = kd(1-\varepsilon)^{1/4}$. В рентгеновском диалазоне величина $r \approx \omega_p d/c$ практически не зависит от длины волны и определяется шириной канала ЛВ (ω_p — плазменная частота). Если d > 0,1 мкм, то $r \gg 1$. Исходя из соображений графического решения этой системы представим u в виде

$$u = (\pi/2) (n+1) + \Delta u, \ \Delta u < 0, \tag{4}$$

где n — номер моды (n=0, 2, ... для четных и n=1, 3, ... для нечетных мод). С учетом $|\Delta u| \ll 1$ из (3) и (4) следует, что

 $\Delta u = -(\pi/2) \left[(n+1)/(1+r) \right].$

В итоге для постоянной распространения у получим

$$\gamma = k \left(1 - \vartheta_n^2\right)^{1/2}, \ \vartheta_n = \left[\pi/(2kd)\right] \ (n+1) \ r/(1+r), \tag{5}$$

где ϑ_n представляют собой дискретные разрешенные значения угла скольжения ϑ по отношению к отражающим плоскостям ЛВ.

Из (5) и условия $\gamma > k \sqrt{\epsilon}$ следует, что максимальное число мод в ЛВ определяется соотношением $n+1 < 2(1+r)/\pi$. Если $r \gg 1$, то его можно представить в более наглядном виде: $n < 2\vartheta_c/\Delta\vartheta_d$, где $\vartheta_c = \sqrt[3]{\delta}$ — критический угол ПВО, $\Delta\vartheta_d = \lambda/2d$ — полуширина дифракционной расходимости, обусловленной ограниченным размером канала ЛВ. Если, например, 2d=1 мкм, $\lambda=0,71$ Å и $\vartheta_c=6'$ (для стекла марки C-52), то $\Delta\vartheta_d=0,24'$ и количество мод достаточно велико (n < 50). Угловое расстояние между соседними модами $\Delta\vartheta = \Delta\vartheta_d/2$ составляет 7,3", поэтому, используя высокосовершенный кристаллический монохроматор, вполне возможно возбудить всего лишь одну моду даже в ЛВ с относительно широким каналом. Требование к монохроматичности определяется более «мягким» условием $\Delta\lambda/\lambda < (n+2)^{-1}$.

Коэффициент пропускания ЛВ, т. е. отношение интенсивности излучения на выходе волновода к интенсивности на его входе, равен $P = = \exp \{-2\gamma''l\}$, где $\gamma'' = \text{Im } \gamma$. Если $r \gg 1$, то из (5) следует, что

$$\gamma'' = \left(\vartheta_n^2/d\right) \operatorname{Im} \left(1 - \varepsilon\right)^{-1/2}.$$
(6)

Затухание тем меньше, чем меньше номер моды. В случае $\vartheta_n \ll \vartheta_c$ френелевский коэффициент отражения можно представить в виде

$$R = \left| \frac{\vartheta - i \sqrt{1 - \varepsilon - \vartheta^2}}{\vartheta + i \sqrt{1 - \varepsilon - \vartheta^2}} \right|^2 \approx \exp\left\{ -4\vartheta_n \operatorname{Im}\left(1 - \varepsilon\right)^{-1/2} \right\}.$$
(7)

Из сопоставления (6) и (7) следует, что $P_n = R^N$, где $N = \vartheta_n l/2d$ — число отражений от стенок рентгеновода.

Если известно поле E(x, l) в плоскости z=l, то, используя [10], можно найти волновое поле в произвольной точке M(x, l+L) экрана, расположенного на расстоянии L от выходного торца ЛВ:

$$E(M) = \frac{1}{\pi} e^{i\gamma i} \sum_{s=1,2} A_s \int_{-\infty}^{\infty} \frac{\sin(k_s - k_x) d}{k_s - k_x} \exp\{i(k_x x + \sqrt{k^2 - k_x^2}L)\} dk_x,$$

где $k_s = \pm \varkappa_2$, $\varkappa_2 \approx k \vartheta_n$. В случае $L \gg d$, применив известный метод стационарной фазы, получим следующее выражение для распределения интенсивности поля на экране:

$$I(\mathbf{x}) = (2kd^2/\pi r_0) \sum_{s,n} P_n |A_{sn}|^2 (\sin \alpha/\alpha)^2,$$
(8)

где $\alpha = \pi \left(\vartheta_n \pm \vartheta' \right) / \Delta \vartheta_d$, $r_0^2 = x^2 + L^2$. Угол $\vartheta' = x/r_0$ указывает направление, под которым видна точка M с середины выходного торца.

Таким образом, на выходе JB излучение расщепляется на совокупность расходящихся пучков с углами выхода в максимумах интенсивности $\vartheta' = \pm \vartheta_n$, включая центральный пучок с $\vartheta_n = 0$ и $P_n = 1$. Количество возбуждаемых мод и значения ϑ_n определяются наличием соответствующих плосковолновых гармоник в угловом спектре падающего излучения. Поскольку расстояние между соседними модами составляет $\Delta \vartheta_d/2$, а полуширина интерференционных слагаемых в (8) равна $\Delta \vartheta_d$, то при $n \ge 3 - 5$ вследствие их перекрытия функция I(x) представляет собой достаточно плавное платообразное распределение. Поэтому можно пренебречь влиянием дифракционных эффектов и перейти от дискретного распределения ϑ_n к непрерывному, т. е. проводить рассмотрение в приближении геометрической оптики. Более того, такой подход позволяет детальнее исследовать особенности формирования тонкой структуры, связанные с различным числом отражений от стенок ЛВ.

Положение произвольного точечного источника S на фокусе будем характеризовать углом φ_0 по отношению к оси ЛВ OO' и расстоянием

D=SO (см. рис. 1). Угол $\varphi_0 \ge 0$, если его отсчет ведется против часовой стрелки. Угол скольжения $\varphi \ge 0$, если первое отражение осуществляется от поверхности A, и $\varphi < 0$, если лучи понадают вначале на поверхность B. Величина угла φ меняется в интервале (φ_1 , φ_2), где $\varphi_{1,2}$ = $=\varphi_0 \mp \varphi_d$, $\varphi_d = d/D$. Требуется рассчитать распределение интенсивности I(x) на экране.

В зависимости от величины углов φ_0 и φ реализуются самые различные траектории прохождения лучей от источника *S* до экрана. Возможны как поочередные отражения от стенок ЛВ, так и прямое попадание лучей на экран. Последнее отражение может происходить как от поверхности *A* (при этом *x*<0), так и от *B* (в этом случае *x*>0). Введем расстояние вдоль оси ЛВ между соседними последовательными отражениями $l_1=2d/|\varphi|$ и длину l_0 от входного торца *z*=0 до точки первого отражения. Очевидно, что $l_0 \ll l_1$. Длину l_0 для всех перечисленных выше случаев можно записать в виде

 $l_0(\varphi) = D(a\varphi_0 + \varphi_d - \vartheta)/\vartheta,$

где $\vartheta = a\varphi$, a = 1 в случае $\varphi \ge 0$ и a = -1 при $\varphi < 0$.

Если последнее отражение осуществляется от поверхности *B*, то при $\varphi > 0$ числа отражений N_A и N_B от поверхностей *A* и *B* равны. Величина N_B определяется из условия $l_0 + l_1 (2N_B - 1) \ll l$. Если же последнее отражение происходит от поверхности *A*, то числа отражений N'_B и $N_A = N'_B + 1$ находятся из условия $l_0 + 2N'_B l_1 \ll l$. В итоге

$$N_B = \text{ent} [(l - l_0 + l_1)/2l_1], \ N'_B = \text{ent} [(l - l_0)/2l_1],$$
(9)

где ent[y] — целая часть величины y.

Введем коэффициенты *b* и *c* такие, что *b*=1 при $l_0 \ll l$ и *b*=0 при $l_0 > l$; *c*=1 при $N_B = N_B'$ и *c*=0 при $N_B > N_B'$. Тогда соотношения (9) и координату $x(\varphi)$ попадания луча на экран можно представить в следующем компактном виде:

$$N_A = N_B + bc, \ x(\varphi) = a (1 - 2bc) x_m, \tag{10}$$

где

$$x_m = (L + l - l') \vartheta - d, \ l' = l_0 + l_1 (2N_A - 1 - bc).$$

Здесь l' — расстояние от входного торца ЛВ до точки последнего отражения. Множитель перед x_m равен +1 или -1, что автоматически учитывает попадание луча в области выше или ниже оси симметрии ЛВ.

Заметим, что в работе [3] для числа отражений фигурирует упрощенное выражение N=ent[l/l_1] +1 Величина N в отличие от (9) не зависит от положения точки первого отражения. В то же время уже из простых геометрических соображений ясно, что при заданных l, d и одинаковых углах φ числа отражений могут быть различными, что хотя почти и не сказывается на интенсивности транспортировки, однако чрезвычайно существенно для правильного определения направления распространения лучей на выходе из волновода.

Интенсивность прошедшего через ЛВ луча составит

$$I_{s}(\varphi) = R_{A}^{NA} R_{B}^{NB}, \quad R_{j} = R \exp\left\{-(4\pi\sigma_{j}\vartheta/\lambda)^{2}\right\},$$
(11)

где σ_i — среднеквадратичные высоты шероховатостей поверхностей j = -A, B. Соотношение (11) справедливо как в режиме поочередных отражений, так и при прямом прохождении луча. Действительно, в последнем случае $l_0 > l$, откуда с учетом (9) и (10) $N_A = N_B = 0$ и $I_s = 1$.

Окончательное распределение интенсивности I(x) получается суммированием I_s по всем возможным углам скольжения φ и по всем точкам S на фокусе трубки:

$$I(x) = \frac{1}{2\Delta\psi} \int_{\psi_1}^{\psi_2} d\varphi_0 \frac{1}{2\varphi_d} \int_{\varphi_1}^{\varphi_2} I_s(\varphi) d\varphi, \qquad (12)$$

где $\psi_{1,2}=\psi_0\mp\Delta\psi, \ \Delta\psi=f/2D, \ f$ — размер фокуса.

На рис. 2 представлены результаты расчета профилей пучков, сформированных на выходе БК с используемыми в эксперименте [3]



Рис. 2. Рассчитанные профили пучков на выходе БК с шириной зазора 1 мкм для углов отклонения фокуса рентгеновской трубки $\psi_0=0$ (*a*), 10 (*б*), 20 (*в*) и 30 угл. с (*г*)

параметрами f=40 мкм, D=17 см, d=0.5 мкм, l=7 см, L=24 см, откуда $\Delta\psi=24''$, $\varphi_d=0.6''$. Для определенности считается, что $\sigma_A=\sigma_B=30$ Å. Для вычисления распределения (12) расходящиеся пучки от каждой точки фокуса разбивались на n_s интервалов, а фокус трубки и экран — соответственно на n_i и n_x интервалов. Затем определялись координаты x (10), интенсивности I_s (11) и формировался суммарный массив I(x). Сходимость результатов наблюдалась при $n_s>5$, $n_i \sim n_x > 50$, что соответствует шагу по углу φ менее 0,1'', а по фокусу и экрану — менее 1-2 мкм.

Отсутствие тонкой структуры на рис. 2, а объясняется взаимной компенсацией вкладов от точек фокуса, расположенных симметрично относительно оси БК. С увеличением угла ψ_0 указанная компенсация нарушается и в I(x) появляются узкие максимумы, число m которых с каждой стороны от оси БК определяется выражением $m=\text{ent}[\Omega/\Delta_1]$, где $\Delta_1 \approx 4d/l=6''$ — угловое расстояние между двумя последовательными максимумами [3], $\Omega=2\psi_0$, если $\psi_0 < \Delta\psi$, и $\Omega=2\Delta\psi$, если $\psi_0 > \Delta\psi$. От-

сюда следует, что при достаточно больших отклонениях фокуса трубки $\psi_0 \gg \Delta \psi + \varphi_d$, при которых отсутствует прямое попадание лучей на экран и пропадает центральный штрих, число максимумов не зависит от угла ψ_0 . Для используемых в [3] значений ψ_0 число максимумов m = -0, 3, 6 и 8 соответственно, что хорошо совпадает с точным расчетом профиля I(x) на рис. 2.

Таким образом, из сопоставления рис. 2 и экспериментальных кривых в [3] видно удовлетворительное согласие как по числу максимумов и минимумов тонкой структуры, так и по форме профилей. В частности, из рис. 2 в полном соответствии с результатами измерений в работе [3] видно, что интенсивность I(x) не обращается в нуль в минимумах, что свидетельствует о большей предпочтительности и правильности используемого нами подхода по сравнению с расчетами, проведенными в работе [3].

ЛИТЕРАТУРА

[1] Аркадьев В. А., Коломийцев А. И., Кумахов М. А. и др.//УФН. 1989. 157, № 3. С. 529. [2] Мингазин Т. А., Зеленов В. И., Лейкин В. Н.// Приб. и техн. эксперимента. 1981. № 1. С. 229. [3] Лейкин В. Н., Мингазин Т. А., Зеленов В. И.//Там же. 1984. № 6. С. 33. [4] Дудчик Ю. И., Комаров Ф. Ф., Константинов Я. А.//Письма в ЖТФ. 1991. 17, № 6. С. 45. [5] Комаров Ф. Ф., Кумахов М. А.//Поверхность Физика, химия, механика. 1986. № 3. С. 5. [6] Дудчик Ю. И., Комаров Ф. Ф., Кумахов М. А. и др.//Письма в ЖТФ. 1991. 17, № 13. С. 82. [7] Дудчик Ю. И., Комаров Ф. Ф., Соловьев В. С., Тишков В. С.//Письма в ЖТФ. 1990. 16, № 1. С. 57. [8] Дудчик Ю. И., Комаров Ф. Ф., Кумахов М. А. и др.//Письма в ЖТФ. 1990. 16, № 15. С. 43. [9] Ананьин О. Б., Быковский Ю. А., Зверьков А. К., Фрондзей И. Я. //Квант. электроника. 1987. 14, № 3. С. 617. [10] Виноградова М. Б., Руденко О. В., Сухоруков А. П. Теория волн. М., 1979.

Поступила в редакцию 03.04.92

ВЕСТН. МОСК. УН-ТА. СЕР. 3, ФИЗИКА. АСТРОНОМИЯ. 1993. Т. 34, № 3

УДК 546.3

ОСОБЕННОСТИ ЛОКАЛЬНЫХ РАСПРЕДЕЛЕНИЙ АТОМОВ В СПЛАВАХ СИСТЕМЫ Мп_{19.5-2}.Fe_{0.5}Sn₂

А. С. Илюшин, И. А. Никанорова, В. С. Русаков, М. А. Мостафа *), С.-М. Ш. Машаев (кафедра физики твердого тела)

Методом мёссбауэровской спектроскопии изучены особенности локальных распределений атомов в сплавах системы Мп_{19,5-x}Fe_{0,5}Sn_x. Показано, что в сплавах квазибинарной системы возникают два различных типа локальных распределений в зависимости от состава.

Исследование сплавов квазибинарной системы $\beta Mn_{19,5-x}Fe_{0,5}Sn_x$. изоструктурных β -модификации марганца, проведенное нами в работах [1, 2], показало, что при низких температурах эти сплавы упорядочиваются антиферромагнитно и их температура Нееля T_N сложным образом зависит от содержания олова. Из [3] известно, что антиферромагнетизм сплавов «марганец—железо» обусловлен обменными магнитными взаимодействиями типа «Мп—Fe», поэтому в [1, 2] при интерпретации сложной концентрационной зависимости $T_N(x)$ было использова-

*) Египет.